Searching PAJ Page 1 of 2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 03-081669(43)Date of publication of application: 08.04.1991

(51)Int.Cl. G01R 1/067 G01R 1/073

(21)Application number: 01-217853 (71)Applicant: TOKYO KASOODE KENKYUSHO:KK

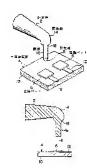
(22)Date of filing: 24.08.1989 (72)Inventor: ARAI KENJI

(54) PROBE FOR PROBE CARD

(57)Abstract:

PURPOSE: To put the probe in stable contact with an electrode pad even if the probe wears by forming a drum part which has the same or approximate section from nearby a bent part, formed at a halfway part of a stylus main body to the tip of the stylus. CONSTITUTION: The stylus main body 2 is formed while tapered toward the tip side at a constant angle and provided with the bent part 14 at its halfway part and has the drum part 16 formed from nearby the bent part 14 to the stylus tip 8, and the stylus main body 2 and drum part 16 are formed integrally of an electrode material such as tungsten. The drum part 16 is formed of a columnar body which has the same section as the stylus tip 8 or approximate section through a curved surface 18 which is formed slightly arcuately the part on the side of the stylus tip 8 slightly from the

bent part 14. The angle of the bent part 14 corresponds to the



direction angle of the stylus main body 2 to a semiconductor device 4 to be measured, the drum part 16 is perpendicular to the surface of the electrode pad 6, and the stylus tip 8 forms a parallel plane with the electrode pad 6.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the

Searching PAJ Page 2 of 2

examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

◎公開特許公報(A) 平3-81669

識別配号 庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)4月8日

G 01 R 1/067

A 6723-2G E 6723-2G

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

9発明の名称 プロープカード用探針

②特 顋 平1-217853

②出 頤 平1(1989)8月24日

加発明者新井 44 − 東京都

東京都板橋区板橋1丁目10番14号 株式会社東京カソード

研究所内

⑦出 顋 人 株式会社東京カソード 東京都板橋区板橋1丁目10番14号 研究所

四代 理 人 弁理士 畝本 正一

明 細 書

1. 発明の名称

プローブカード用探針

- 2. 特許請求の範囲
- 1. 測定すべき半導体装置の電極パットに接触 させるプローブカード用探針において.

針本体の中途部から針先端側に形成されて針先端面と同一又は近似した断面を持つ嗣郎と、

前記針本体の中途部を折り曲げて前記針先嫡を 前記電極バットに向ける屈曲部と、 を備えたことを特徴とするプローブカード用提針。

- 2. 前記座曲部で前記電極パットに前記嗣部を 壁直に保持させたことを特徴とする請求項1記載 のプローブカード用[2針]
- 3. 前記嗣部は、前記針本体側の前記頭曲部に 連続して形成された往大部と、前記針先端と両一 又は近似した断面を持つ径小部とから構成したこ とを特徴とする請求項1又は2記載のプロープカ ード用採料

3. 発明の詳細な説明 〔産業上の利用分野〕

この発明は、製造途上の半導体装置が持つ電気 的な特性を測定するために用いられるプローブカ ード用提針に関する

(従来の技術)

従来、プローブカード用採針では、第6図に示すように、タングステン等からなる電極用材料で 先端側が一定の角度を別て細くなる円錐状を成す 針本体2が形成されているとともに、その中途部 が折り曲げられて半導体装置4の電極パット6に 針先端8が削りられている。

そして、半導体装置4には、一辺を数ミリメートルの半導体基板10上にトランジスタや抵抗等、多数の機能業子12が形成されているとともに、その内部回路と外部回路とを接続する端子を形成するために多数の微細な電径パット6が形成されている。

そこで、プローブカードでは、製造途上の半導体装置4の電気的な特性を測定してその良不良を

PHI 300189

判定するため、各電極パット6に同時に接触させるための多数の探針を備えている。各探針の針先端8は、測定補度を一定に維持するために同一形状に設定される。

[発明が解決しようとする課題]

ところで、このような円錐状を成す探針の先端 径を同一に揃えることは、その調整作業が複雑に なり、それが製品価格に影響を与えている。

また、針先端8は、電極バット6と機械的に接 触させるため、硬質の電極材料で形成されても、 摩託が生じ、円錐状を成す探針では、先端の摩託 によって先端径が徐々に大きくなり、電径パット としの接触回機がまちまちになるとともに、部分 的に接触不能を起こす等の不都合があった。

一般に、100μmの電極パット6に用いる採針の規格によれば、その内側70μmの範囲に針先端 8が通合することが必要である。そして、針先端 8は、50μm程程度に設定されるが、電極パット 6との換機時、針先端8の滑り量を15μmとする と、電磁パット6における対先端8の滑効も有面 積は65μmとなる。

ところが、半導体装置4の高密度化が進み、一 辺が80 m 取 技 50 p m の小さい電極パット 6 が用 いられると、従来の環計では規格を満たすことが 困難であり、摩託によって針先端 8 の径が肥大す ると、電極パット 6 から針先端 8 が外れ、接触不 及を起こす。

従来、例えば、特間脳52-115187号
「プローブカード用潮定針」によれば、第7回に 示すような三次元曲線状の探針が提案されているが、このような探針では、曲げ応力が均一であり、 提み量が大きく、電極パットに対する接触圧が均一になる等の利点があるものの、針先端8の際話 になる等の利点があるものの、針先端8の際話 になる場かして、小さい電極パット8に は適さないものである。

そこで、この発明は、摩耗しても針先端が初期 状態を維持し、小さい電極パットに対しても安定 した接触状態が得られるプローブカード用探針の 提供を第1の目的とする。

また、この発明は、針先端と同一又は近似した

断面形状の胴部を形成した場合に、その胴部の機 機的な強度を高めたプロープカード用深針の提供 を第2の目的とする。

[課題を解決するための手段]

(糖求項1)

(請求項2)

また、この発明のプローブカード用探針は、第 2の目的を達成するため、前配屈曲部を以て前記 電極パットに前記嗣部を垂直に保持させたもので ある。

(請求項3)

さらに、この発明のプローブカード用提針は、 第2の目的を達成するため、前記関部を、前記針 本体側の前記層曲部に連続して形成された径大部 (16a)と、前記針先端と同一又は近似した断 画を持つ径小部(16b)とから構成したもので ある。

(作用). (糖求項1)

この発明のプローブカード用接針では、針本体 の中途部に影談された間曲部の近傍から針先端と の間に形成された阿部が西一又は近似した期間を 持っているので、阿部のの国際で当先端を形成しても、同一の針先端が集られる。

・そこで、複数の解針について、胸部を例えば円 柱状にして同一径に設定すれば、針先端径は必然 的に同一径に設定され、針先端径の設定が容易に なる。製造上、胸部を同一径の円柱に設定するこ とが容易であるので、針先端径の設定は従来のも のに比較して容易になる。

そして、このような探針では、胴部の断面形状

が針先端の形状と同一又は近似したものであるか ら、針先端は、摩耗しても胴部によって同一又は 近似 党 に形状が得られるので、 初期状態が維持さ れ、 覚極バットに対して安定した接触状態が保持 される。

(請求項2)

針本体は、針圧を維持するために十分な太さに 形成されるが、関部は、測定すべき半導体装置の 電板パットに対応する針先端と同一又は近似した 新面形状に形成される。このため、関部は、針本 休より細く、根板的な強度は針本体に比較して低 下することになる。

そこで、この発明のプローブカード用探針では、 磁曲部が針本体側に形成されるとともに、その図 曲部を以下関部を短析ットトに対して強重に致し している。このようにすると、電極パットへの接 独特、関部に対する応力方向が制部の輸方向に一 致し、関部には水平方向の応力が作用しない。こ の結果、曲りや折れ等から関部が保護され、こ のパットに対して安定した接触状態を基時間に買っ

また、同都16は、歴曲部14から健かに針先端8側の部分から規やかな円弧を収て形成された端曲面18を介して針先端8位同一又いる。例えば、針先端面を円形にすれば、胴部16は針先端8と同一又は近個した大きさの円形断断を持つ柱状に形成されば、貸先端8は間116の端面によって形成され、電程パット5の寿間と回程と水平隔を使している。

そして、屈曲部14の角度は、針本体2が測定 すべき半導体装置4に向けられた角度に応じ、翻 部16が電極パット6面に対して垂直を成し、針・ 接端8が電極パット6と平行画を成すように設定 されている。

また、図示しないが、針本体2の後端部側がプローブカードに固定され、測定装置に電気的に接続される。

以上の構成とすれば、原部16が針先端8と同径に形成されているので、機械加工等によって同一径の胴部16を持つ複数の探針を容易に生産す

て保持させることができる。

(請求項3)

また、胴部を径大郎と針先端と同一又は近似し た斯面を持つ径小部とで構成したことにより、胴 部の機械的強度が高められる。

(実 旅 例)

以下、この発明を図面に示した実施例を参照し て詳細に説明する。

第1図及び第2図は、この発明のプローブカー ド用探針の一家施例を示す。

針本体 2 は一定の角度で先端側に細く形成され、この針本体 2 の中途部には屈曲部 1 4 が扱けられ、この屈曲部 1 4 の近傍から針先端 8 との間に関部 1 6 が形成され、針本体 2 及び関部 1 6 はタング ステッサの電極材料によって一体に形成されている。

そして、針本体2は、探針の機械的な強度及び 針圧を十分に高く取るために十分な応力に耐える 太さを以て一定の角度で先端側が細くなるように 円錐状に形成されている。

ることができる。そして、胴部16の長さは、任 意に胴部16を切断することで調整でき、半導体 装置4に対応する任意の探針を容易に製造するこ とができる。

このように、針先端8と同一又は近似した斯団 形状を持つ胴部16を形成した探針では、針先端 8が摩託しても、その摩託に関係なく、関形状の 針先端8を保つことができる。

そして、腎部16は、照曲部14の角度設定に よって電梯パット6に患重に保持されるので、電 低パット6へのコンタクト時、その接触応力は同 部16の軸方向に一致する。したがって、胴部1 6には、水平方向の応力による曲り等の変形や折れ等の損傷から保護され、電板パット6に対して 安定した接触状態が長期に亘って維持することが できる。

次に、第3図ないし第5図は、この発明のプロ ープカード用探針の他の実施例を示す。

前記実施例では、屈曲部14の近傍から湾曲面 18を介して胴部16が形成されているが、第3 図に示すように、針本体2の風曲部14から同部 16に至る部分に針先端8の面と平行面を成す段 部20を形成して針先端8と同径の関部16を形成してもよく、前起実施例と同様の効果が得られ

また、第4回に示すように、段部20を設けて 形成された瞬部16の風曲部14例を径大部16 aにし、この径大部16aに段部22を設けて針 先端8と同径の径小部16bを設けてもよい。こ のようにすれば、針光端8と同径の径小部16b を必要長小限の長さに設定できるので、瞬部16 の機制的な機能を高めることができる。

また、第5図に示すように、第4図に示した後 大部16aの両端側の段部20、22を除き、接 大部16aを円錐状部24にしてもよい。.

なお、実施例では、阿郎16を針先端8と同一 又は近似した新国形状としたが、例えば、針先端 8の摩託長を前回に入る程度に緩やかな円錐形状 を使かが許容範囲に入る程度に緩やかな円錐形状 を持たせてもよい。

(発明の効果)

以上説明したように、この発明によれば、次の ような効果が得られる。

(a) 針先端の調整加工が不要になり、製造価格 の低減を図ることができ、しかも、摩託しても調 部によって針先端が形成されるので、初期状態を 犠持することができ、電極バットに対して安定し た接触鉄態を保持することができる。

(b) 胴部を垂直に保持させたので、曲り等の変形や折れ等の損傷から胴部を保護することができ、電腦パットに対して安定した接触状態を長時間に 重って維持することができる。

(c) 胸部に径大部を設けたので、胴部の機械的 強度が高められ、曲り等の変形や折れ等の損傷を 防止でき、電極パットに対する接触状態の安定化 を実現できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明のプローブカード用探針の一 実施例を示す斜視図、

第2図は第1図に示したプローブカード用探針

及び半導体装置の縦断面図、

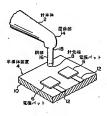
第3図ないし第5図はこの発明のプローブカー ド用探針の他の実施例を示す縦断面図、

第6回及び第7回は従来のプローブカード用探針を示す斜視図である。

- 2 · · · 針本体
- 4・・・半道体装置
- 6・・・電板用パット
- 8 · · 針先端
- 14・・・屈曲部
- 16 . . . 阿部
- 16 a · · · 径大部
- 16 b · · · 器小部

特許出願人 株式会社東京カソード研究所 代 理 人 弁理士 畝 本 正 一







8 2 ☑ PHI 300192



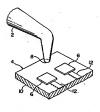




第 4 図



第 5 図



赤 6 図



第 7 区

PHI 300193